

## ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ $PbGa_2Se_4$

Б.Г. ТАГИЕВ, Н.Н. МУСАЕВА

Институт Физики АН Азербайджана

370143, г. Баку, пр. Г. Джавида, 33

Представлены результаты исследований темнового тока, спектрального распределения фототока и температурного гашения, также коэффициента оптического поглощения в монокристаллах  $PbGa_2Se_4$ , выращенных методом Бриджмена-Стокбаргера.

В спектре фототока обнаружены интенсивные максимумы при 530, 760 и 1000 нм. По правилу Мосса из коротковолнового максимума определена ширина запрещенной зоны  $PbGa_2Se_4$  равная 2.35 эВ. С ростом электрического поля до  $10^4$  В/см максимумы фототока увеличиваются на два порядка. Из температурного гашения фототока определена энергия рекомбинационных г-центров (0.89 эВ).

Спектр оптического поглощения в монокристаллах  $PbGa_2Se_4$  исследован в интервале энергии фотонов 2.280-2.350 эВ и 2.350-2.460 эВ, имеют место непрямые и прямые оптические переходы, которым соответствуют  $E_{g1}=2.228$  и  $E_{g2}=2.350$  эВ, соответственно. Температурные коэффициенты  $E_{g1}$  и  $E_{g2}$  соответственно, равны  $-0.6 \cdot 10^{-4}$  и  $4.75 \cdot 10^{-4}$  эВ/К.

Соединение  $PbGa_2Se_4$  впервые синтезировано авторами [1,2], которые установили, что этот полупроводник имеет орторомбическую структуру с параметрами  $a=10.64$  Å,  $b=10.94$  Å,  $c=6.36$  Å и пространственной группой  $B\bar{b}mm$ .  $PbGa_2Se_4$  является фоточувствительным в области 0.4-1.2 мкм с кратностью  $10^3-10^4$  и высокоомным полупроводником с удельным сопротивлением около  $10^{11}$  Ом·см при 300 К.

Выяснение механизмов электронных явлений в монокристаллах  $PbGa_2Se_4$  требует исследования электрических, фотоэлектрических и оптических свойств в широком интервале температур и энергии фотонов. Насколько нам известно, эти свойства монокристаллов  $PbGa_2Se_4$  не изучены. В настоящей работе представлены результаты исследований электрических и фотоэлектрических свойств и коэффициента оптического поглощения  $\alpha$  в монокристаллах  $PbGa_2Se_4$ .

Соединение  $PbGa_2Se_4$  синтезировано сплавлением компонентов в эвакуированных кварцевых ампулах ( $10^{-5}$  мм рт.ст.), взятых в стехиометрических соотношениях. Монокристаллы  $PbGa_2Se_4$  с размерами  $1 \times 1 \times 2$  см<sup>3</sup> выращены методом Бриджмена-Стокбаргера. Это соединение обладает цепочечно-слоистой структурой, его цвет меняется от желто-оранжевого до темно-красного в зависимости от толщины.

### Результаты измерений и их обсуждение

#### а. Электрические свойства

Зависимость темнового тока от температуры измерена в интервале 200-400 К в электрическом поле  $7.5 \cdot 10^3$  В/см и результаты представлены на рис. 1. Видно, что в указанном интервале температур темновой ток изменяется от  $10^{-6}$  до  $10^{-11}$  А. В пологарифмическом масштабе зависимость  $lg I$  от  $10^3/T$  состоит из трех участков, с наклонами равными 0.22, 0.60 и 0.72 эВ.

Показано, что при изменении электрического поля от 50 до  $3 \cdot 10^4$  В/см темновой ток, проходящий через структуру In-PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>-In, увеличивается от  $10^{-12}$  до  $10^{-6}$  А. ВАХ, в области нарушения закона Ома, с увеличением температуры смещается в сторону низких электрических полей.

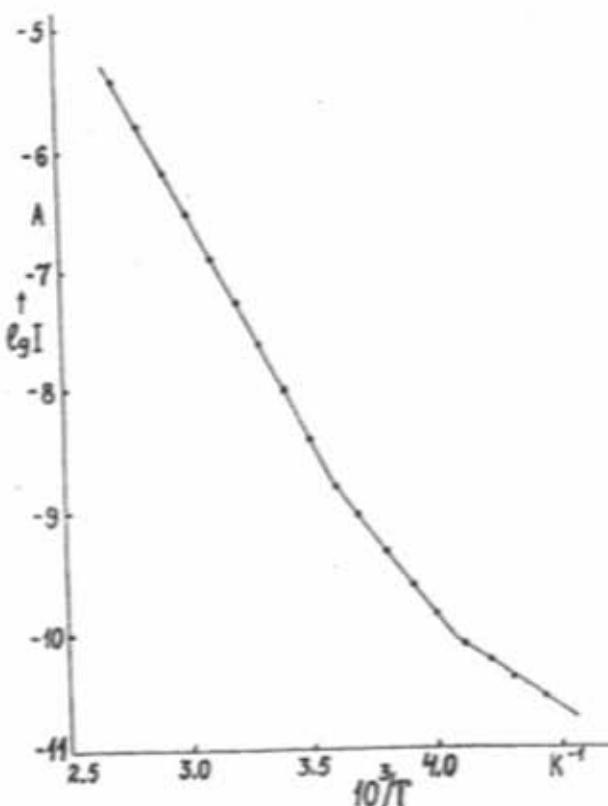


Рис. 1. Температурная зависимость темнового тока в монокристаллах  $PbGa_2Se_4$  при электрическом поле  $7 \cdot 10^3$  В/см.

Анализ экспериментальных данных (измерения проводились на пяти образцах с разными толщинами) показывает, что в интервале электрических полей  $10^3-10^4$  В/см в структуре In-PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>-In имеет место ток, ограниченный пространственным зарядом [3].

Из температурных зависимостей инжекционных токов [4] для монокристаллов  $PbGa_2Se_4$  найдены концентрация свободных носителей  $n_0=1.65 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>, квазиуровень Ферми  $E_F=0.76$  эВ, подвижность носителей  $\mu = 20$  см<sup>2</sup>/В·сек, концентрация ловушек  $N_L=1.35 \cdot 10^{12}$  см<sup>-3</sup>, энергия активации ловушек  $E_L=0.72$  эВ. При оценке указанных величин

использована диэлектрическая проницаемость PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>,  $\epsilon=8$ , определенная нами из емкостных измерений.

### б. Фотоэлектрические свойства

Спектральное распределение фототока (СРФТ) для монокристаллов PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> измерено в интервале энергии фотонов 1.13–3.10 эВ. Результаты измерений СРФТ при 300 К для различных электрических полей представлены на рис. 2. На зависимости фототока от длины волны падающего излучения выявлены интенсивные максимумы при 530 нм, 760 и 1000 нм. Видно, что энергетическое положение этих максимумов не зависит от внешнего электрического поля. Кроме того, с изменением электрического поля от 10 до  $5 \cdot 10^4$  В/см фототок увеличивается на два порядка. Максимум при 530 нм соответствует собственной проводимости, а длинноволновые максимумы обусловлены примесями в монокристаллах PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>.

По правилу Мосса [5] из коротковолнового максимума фототока можно определить ширину запрещенной зоны PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>. В соответствии с этим правилом, спектральная чувствительность  $S(h\nu)$  фотопроводника определяется отношением фототока (фотопроводимости)

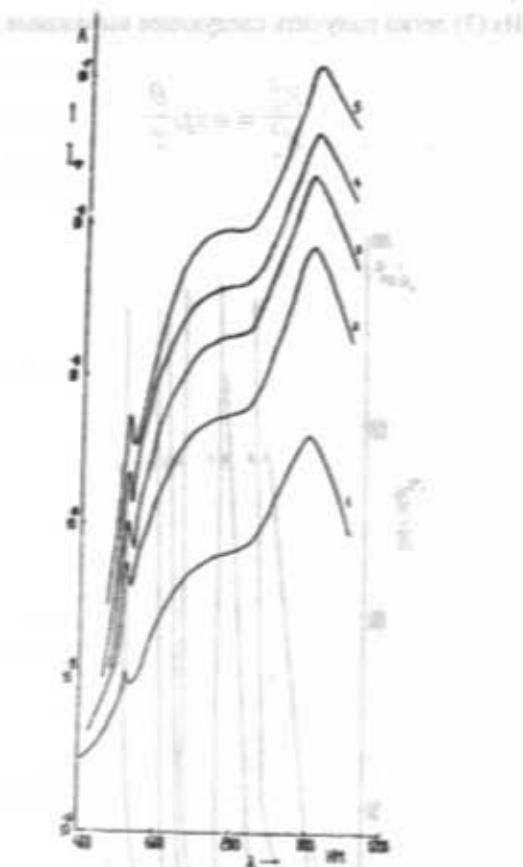


Рис.2. Спектральное распределение фототока монокристалла PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> при 300 К и приложенном электрическом поле  $E$  (В/см):  $5 \cdot 10^2$  (1),  $2.5 \cdot 10^3$  (2),  $5 \cdot 10^3$  (3),  $7.5 \cdot 10^3$  (4),  $1.5 \cdot 10^4$  (5).

$I_\phi(h\nu)$  к максимуму фототока (фотопроводимости) по следующей формуле:

$$S(h\nu) = \frac{I_\phi(h\nu)}{I_{\text{max}}(h\nu)} = \frac{1}{1 + \exp[C(E_g - h\nu)]}. \quad (1)$$

где  $C$  – постоянная,  $E_g$  – ширина запрещенной зоны полупроводника. Из формулы видно, что  $S(h\nu)$  уменьшается в два раза, когда  $E_g - h\nu$ . По данным представленным на рис.2 вычислена величина  $E_g = 2.35$  эВ для PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>. Применение указанной формулы в [6,7] позволило из спектральной зависимости фототока (фотопроводимости) определить ширину запрещенных зон для FeS<sub>2</sub> (0.86 эВ), GeSe ( $1.144 \pm 0.011$  эВ и  $1.167 \pm 0.025$  эВ в направлениях осей  $a$  и  $c$ , соответственно), которые хорошо согласуются с оптическими данными.

Исследованием температурной зависимости фототока обнаружено, что фототок увеличивается с ростом температуры до 365 К, а затем начинает уменьшаться и наблюдается ТГ фототока. Это дает основание считать, что в запрещенной зоне монокристалла PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> имеются два типа рекомбинационных уровней [8]: быстрые ( $s$ -центры) и медленные ( $r$ -центры). При температурах, соответствующих максимуму фототока, основной рекомбинационный поток проходит через  $r$ -центры, и это является фоточувствительной областью для монокристалла PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>. Повышение температуры приводит к генерации неосновных носителей заряда с  $r$ -центров и способствует переходу этих зарядов на  $s$ -центры, в связи с чем уменьшается время жизни свободных электронов и наблюдается ТГ фототока. Определено энергетическое положение центров рекомбинации ( $r$ -центров), равное 0.89 эВ.

### с. Оптические свойства

Результаты измерений  $\alpha(h\nu)$  для образца толщиной 35 мкм при восьми значениях температуры представлены на рис.3.а. Аналогичные результаты получены и для других 5 образцов. Как видно из рисунка зависимость  $\alpha(h\nu)$  смещается в коротковолновую область с понижением температуры от 300 до 86 К. При этом  $\alpha(h\nu)$  в интервале энергии фотонов 2.24–2.46 эВ изменяется от 1000 до  $2500 \text{ см}^{-1}$ . Зависимость  $\alpha(h\nu)$  состоит из трех участков: 1 – в интервале энергии фотонов 2.24–2.28 эВ  $\alpha$  почти не зависит от  $h\nu$  или имеет место относительно слабый ее рост; 2 – заметный рост  $\alpha$  в интервале 2.28–2.35 эВ; 3 – резкий рост  $\alpha$  в интервале энергии фотонов 2.35–2.46 эВ.

Полученные результаты проанализированы в соответствии с теорией непрямых и прямых оптических переходов [9–11].  $\alpha(h\nu)$  можно представить в следующем виде:

$$\alpha = \alpha_i + \alpha_d + \alpha_b, \quad (2)$$

где  $\alpha_i$ ,  $\alpha_d$  и  $\alpha_b$  – коэффициенты оптического поглощения при непрямых, прямых переходах и при фоновом поглощении, соответственно.

При анализе экспериментальных данных было учтено, что фоновое поглощение  $\alpha_b$  линейно зависит от  $h\nu$ . Зависимость (2) была экстраполирована в сторону высоких энергий фотонов и при разных  $h\nu$  определены  $\alpha_i$  и  $\alpha_d$ . Принимая во внимание, что в малой области изменения энергии фотонов зависимости  $(\alpha - \alpha_b)^{1/2}$  и  $[(\alpha - \alpha_b)^{1/2} h\nu]$  от  $h\nu$  почти одинаковы [9], экспериментальные данные на рис.3.б. представлены в координатах  $(\alpha - \alpha_b)^{1/2}$  –  $h\nu$ . На этой зависимости выделяются два

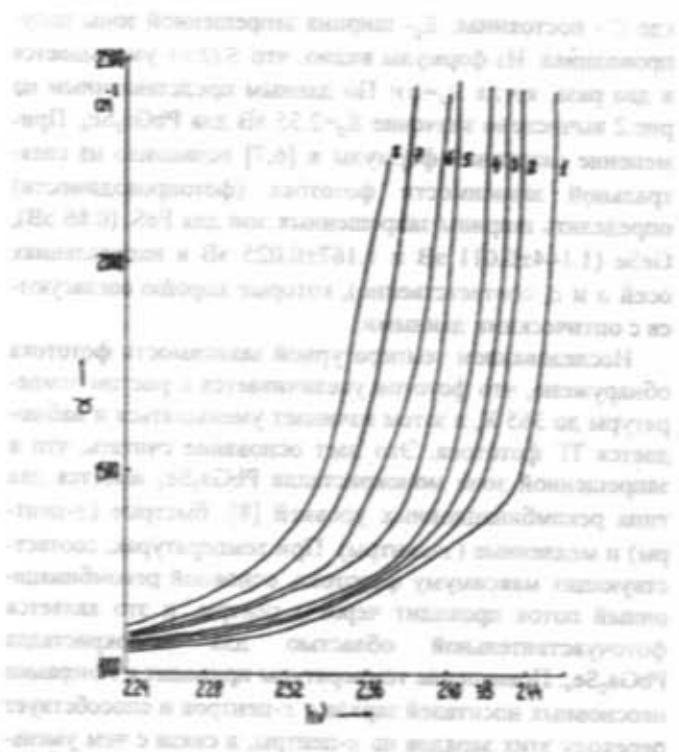


Рис.3.5. Спектральная зависимость коэффициента оптического поглощения в монокристалле PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> при температурах T, К:

1 - 86, 2 - 112, 3 - 134, 4 - 157, 5 - 214, 6 - 258,  
7 - 271, 8 - 294.

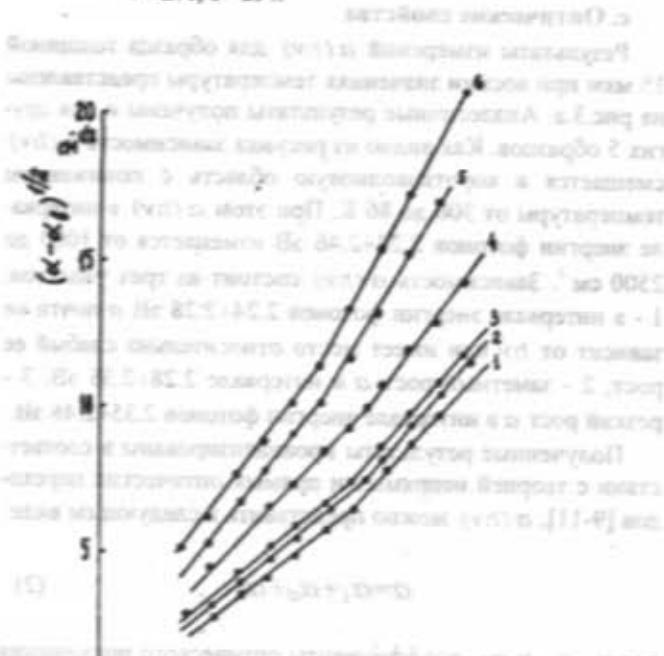


Рис.3.6. Зависимость  $(\alpha - \alpha_0)^{1/2}$  от  $h\nu$  при температурах T, К:

1 - 86, 2 - 112, 3 - 134, 4 - 157, 5 - 214, 6 - 258,  
7 - 271, 8 - 294.

прямолинейных участка с различными наклонами, величины которых с понижением температуры уменьшаются. Появление этих участков обусловлено поглощением и ис-

пусканием фонов и в этом случае коэффициент оптического поглощения определяется по формуле:

$$\alpha(h\nu) = A \frac{\left( (h\nu - E_{g1} + k\theta)^2 + (h\nu - E_{g1} - k\theta)^2 \right)}{e^{\frac{\theta}{T}} - 1}, \quad (3)$$

где  $E_{g1}$  - ширина запрещенной зоны при непрямых переходах,  $k\theta$  - энергия фонона,  $\theta$  - характеристическая температура,  $T$  - абсолютная температура,  $A$  - постоянная, слабо зависящая от  $h\nu$  и  $T$ .

Если учесть, что первое слагаемое связано с поглощением ( $\alpha_p$ ), а второе - с испусканием фонона ( $\alpha_e$ ), тогда находим прямых  $\alpha_p^{1/2} = h\nu$  и  $\alpha_e^{1/2} = h\nu$  можно определить следующими выражениями:

$$K_p = \left( \frac{A}{\theta} \right)^{1/2} e^{-\frac{\theta}{T}}, \quad K_e = \left( \frac{A}{1 - e^{-\frac{\theta}{T}}} \right)^{1/2} \quad (4)$$

Из (3) легко получить следующее выражение:

$$\frac{K_e^2}{K_p^2} = \exp \frac{\theta}{T} \quad (5)$$

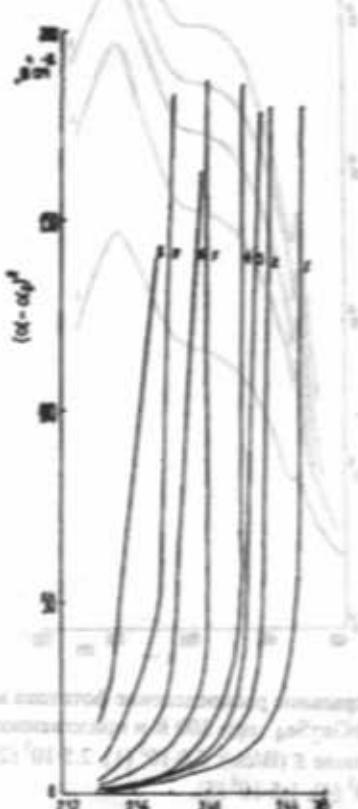


Рис.4.3. Зависимость  $(\alpha - \alpha_0)^2$  от  $h\nu$  при температурах T, К:

1 - 86, 2 - 112, 3 - 134, 4 - 157, 5 - 214, 6 - 258,  
7 - 271, 8 - 294.

Используя эти формулы и на основе экспериментальных данных при разных температурах, определены величины  $E_{pd}$ ,  $\theta$ ,  $k\theta$ .

При больших энергиях ( $h\nu = 2.35$  эВ) имеет место резкий рост коэффициента поглощения. Для определения характера оптических переходов в монокристалле PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> эта часть зависимости проанализирована согласно работе [12]. Установлено, что экспериментальные значения коэффициента поглощения хорошо укладываются в прямую в координатах  $(\alpha - \alpha_b)^2 - f(h\nu)$  (рис.4.а). Линейная зависимость  $(\alpha - \alpha_b)^2$  от  $h\nu$  свидетельствует о том, что край собственного поглощения в монокристаллах PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> формируется прямыми разрешенными оптическими переходами в области больших энергий фотонов. При различных температурах ширина запрещенной зоны определена экстраполяцией прямых  $(\alpha - \alpha_b)^2 = f(h\nu)$  к значению  $(\alpha - \alpha_b) = 0$  (рис.4.а).

Температурные зависимости  $E_{pd}$  и  $E_{pd}$  представлены на рис.4.б, из которого для температурных коэффициен-

тов этих величин, соответственно, получены значения:  $-0.6 \cdot 10^{-4}$  и  $-4.75 \cdot 10^{-4}$  эВ/К.

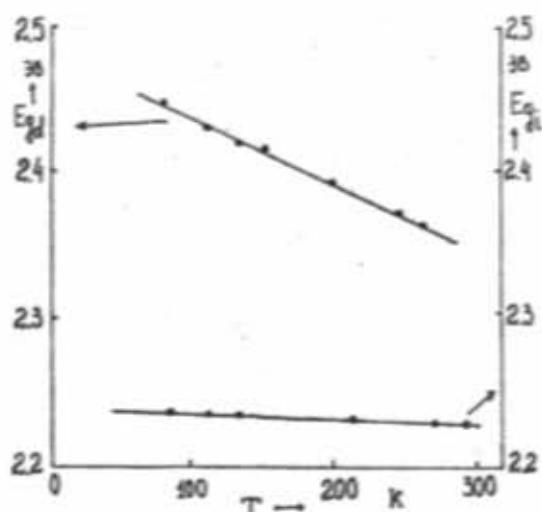


Рис.4.6. Зависимости  $E_{pd}$  и  $E_{pd}$  от  $T$ .

- [1] R. Eholie, I.K. Kom and J. Flahaut. C.R. Acad. Sci. Paris, Ser.C., 1969, 268, 700.
- [2] R. Eholie, O. Gorochov, M. Guittard, A. Mazurier and J. Flahaut. Bull. Soc. Chim. Fr., 1971, 747-750.
- [3] Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, Р.Б. Джаббаров, Н.Н. Мусаева. Неорг. материалы, 1997, т. 33, № 12.
- [4] М. Ламперт, П. Марк. Инжекционные токи в твердых телах, Изд-во "Мир", Москва, 1973.
- [5] T.S. Moss, Photoconductivity in the Elements, Butterworths, London, 1959.
- [6] A.M. Elkorashy. Phys. Stat. Sol. (b), 1989, 152, 249, p. 249-259.
- [7] Chen Yang-Fang. J. Appl. Phys., 1993, 74 (4), p. 2786-2789.
- [8] R.H. Bube and E.L. Lind. Phys. Rev., 1958, 110, № 5, p. 1040-1049.
- [9] Ю.И. Уханов. Оптические свойства полупроводников, Москва, 1977, с. 366.
- [10] E.I. Johnson. Semiconductors and semimetals. New York, 1967, v. 3, p. 568.
- [11] Н.И. Фанк. УФН, в. 2, с. 315-360.
- [12] Н.С. Панков. Оптические процессы в полупроводниках, Москва, 1973, с. 437.

B.Q. Tağıyev, N.N. Musayeva

### PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> MONOKRİSTALININ ELEKTRON XASSƏLƏRİ

Briçmen-Stokbarqer üsulu ile alınmış PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> monokristallarında qaranlıq cərəyanlarının, fototokun spektral paylanmasıının və temperatur sənmasının, habelə optik ədulmə amsalının tədqiqi nəticələri məqalədə öz aksini tapır.

Fototokun spektrində dələğə uzunluğu 530, 760 və 1000 nm-də berabər olan intensiv maksimumlar müşahidə olunmuşdur. Moss qaydasına əsaslanaraq qısadəlgəli maksimumdan PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> kristallının qadağan olunmuş zolağının eni təyin olunmuşdur. Elektrik sahəsinin  $10^4$  V/sm → qədər artması ilə fototokun maksimumu iki tərtib böyüyür.

Optik ədulmə spektri bu kristallarda foton enerjisinin 2.240+2.460 eV və 77+300 K temperatur oblastında tədqiq olunmuşdur. Enerjinin 2.240+2.280 eV 2.280+2.460 eV intervallarında uyğun olaraq 300 K-də enerjiləri  $E_{pd}=2.228$  və  $E_{pd}=2.350$  eV olan çap və düz optik keçidlər özünü göstərir  $E_{pd}$  və  $E_{pd}$ -nin temperatur amsalı uyğun olaraq  $-0.6 \times 10^{-4}$  eV/K və  $-4.75 \times 10^{-4}$  eV/K-ə bərabərdir.

B.G. Tagiyev, N.N. Musayeva

### ELECTRONIC PROPERTIES OF PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> SINGLE CRYSTALS

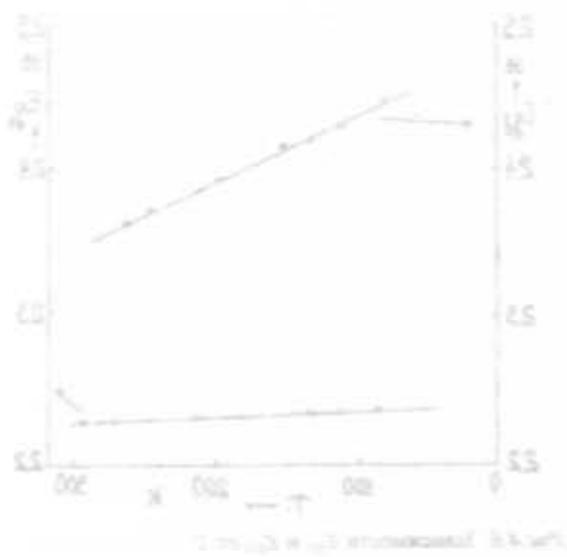
The results of investigation of dark current, the spectral distribution of photocurrent and temperature quenching, also absorption coefficient in PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> single crystals obtained by the Briçman-Stokbarger method, are presented.

Intensive maximums at 530, 760 and 1000 nm are detected in spectral distribution of photocurrent. The band-gap, which equal 2.35 eV was determined from short-wave maximum. Photocurrent increased more than on two orders magnitude with the grows of electric field to  $10^4$  V/cm. Activation energy of recombination  $r$ -centres (0.89 eV) was determined from temperature quenching of photocurrent.

The spectra of optical absorption of PbGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> single crystals was investigated in the photon energy range 2.240+2.460 eV and at temperature 77+300 K. It is shown, that indirect and direct optical transitions with  $E_{pd}=2.228$  and  $E_{pd}=2.350$  eV at 300 K takes place in the

photon energy range 2.280-2.350 and 2.350-2.460 eV respectively. The coefficient of temperature maxing of the band-gaps  $E_{g1}/dT = -6 \cdot 10^{-4}$  and  $E_{g2}/dT = -4.75 \cdot 10^{-4} \text{ eV/K}$ .

Дата поступления: 06.10.97



- [1] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[2] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[3] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[4] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[5] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[6] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.229; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.

также циркониевую композицию, состоящую из циркония, титана, тантала и т.д.

Редактор: Дж.Ш. Абдинов

отночии (E<sub>g</sub> = 2.75 eV + 10<sup>-4</sup>) оценивается температурной зависимостью коэффициента теплового расширения кристаллических полупроводников в зонах кратного перехода по валентной зоне и отрицательного изгиба зонной структуры (11). Помимо этого в зонах кратного перехода коэффициент температурной зависимости определяется коэффициентом теплопроводности, величину которого можно выразить в виде

$$(1/\lambda_{\text{тепл}})(T) = (\alpha - \alpha_0) \ln(1/(1 + (T/T_0)^2)) + (\alpha_0 - \alpha)$$

где  $\alpha$  и  $\alpha_0$  – коэффициенты теплового расширения при  $T=0$  и  $T_0$  соответственно;

- [7] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.231; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[8] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.232; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[9] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.233; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[10] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.234; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[11] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.235; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[12] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.236; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.  
[13] Б.Г. Тагиев, Д.Н. Абдиков, Г.Х. Садыгов, И.А. Мусаева, Физика твердого тела, 1991, т.3, №8, с.237; тезисы конференции "Физика и технология кремниевых полупроводниковых материалов", Казань, 1991 г.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### ЛИТЕРАТУРА ПО ОБЩЕМУ ВЫСОКОПРОЧНОМУ СИЛИКЕДУ ГАФНИЯ

литографиях боронит для получения высокопрочного силикеда гафния по методу гидротермального синтеза. Использование гидротермального синтеза для получения высокопрочного силикеда гафния с использованием гидрофосфатов гафния и алмазных порошков в качестве катализаторов. Введение в смесь гидрофосфатов гафния и алмазных порошков в количествах, соизмеримых с количеством гафния, способствует получению высокопрочного силикеда гафния с высокой степенью когезии и малым содержанием включений. Время синтеза гидротермального синтеза составляет 24 часа при температуре 200°C и давлении 60 MPa-150 MPa. Состав смеси гидрофосфатов гафния и алмазных порошков, выраженный в весовом соотношении гидрофосфатов гафния к алмазным порошкам, составляет 1:1. Алмазные порошки с размерами зерен 0.5-1.0 мкм получены методом вакуумной магнитной сепарации и обладают высокими физическими и химическими свойствами.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПРЕИСТВА СИЛИКЕДА ГАФНИЯ

Научная задача – это создание методов и технологий для получения новых высокопрочных силикедов гафния с низким содержанием включениями. Научная задача – это получение высокопрочного силикеда гафния с высокими физическими и химическими свойствами, что является основой для дальнейшего применения силикеда гафния в промышленности. Для достижения высокой прочности силикеда гафния необходимо, чтобы он был износостойчивым, устойчивым к химическим агентам, не поддавался коррозии, имел высокие электрические и термические характеристики. Для этого необходимо, чтобы силикед гафния имел высокую степень когезии и малое количество включений. Время синтеза гидротермального синтеза составляет 24 часа при температуре 200°C и давлении 60 MPa-150 MPa. Состав смеси гидрофосфатов гафния и алмазных порошков, выраженный в весовом соотношении гидрофосфатов гафния к алмазным порошкам, составляет 1:1. Алмазные порошки с размерами зерен 0.5-1.0 мкм получены методом вакуумной магнитной сепарации и обладают высокими физическими и химическими свойствами.